Оптическая ориентация и выстраивание экситонов в квантовых точках

© Р.И. Джиоев, Б.П. Захарченя, Е.Л. Ивченко, В.Л. Коренев, Ю.Г. Кусраев, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов, А.Е. Жуков, А.Ф. Цацульников

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

Теоретически и экспериментально исследованы оптическая ориентация и выстраивание экситонов в квантовых точках InAlAs в матрице AlGaAs. В продольном магнитном поле (геометрия Фарадея) обнаружены эффекты преобразования оптической ориентации в выстраивание и выстраивания в ориентацию, обусловленные обменным расщеплением дипольно-активного экситонного дублета и допускаемые низкой симметрией квантовой точки. Сравнение теории с экспериментом, проведенное с учетом анизотропии генерации и рекомбинации экситонов в осях [110] и [110], позволяет выяснить характер распределения по направлениям диполей для резонансных оптических переходов в исследованном самоорганизованном ансамбле квантовых точек.

Энергетические уровни экситонов в полупроводниках даже в случае простых зон вырождены с учетом спиновых состояний электронов и дырок. В частности, основной уровень e1-hh1(1s) экситона с тяжелой дыркой в квантовых ямах с решеткой цинковой обманки четырехкратно вырожден и характеризуется проекцией углового момента $M = s + j = \pm 1, \pm 2,$ где спин электрона $s = \pm 1/2$ и угловой момент дырки $j = \pm 3/2$. Обменное взаимодействие расщепляет этот уровень на радиационный дублет $|\pm 1\rangle$ и два близко расположенных и оптически неактивных синглета. При локализации экситона на анизотропном острове или в анизотропной квантовой точке симметрия системы понижается и радиационный дублет должен расщепляться на два подуровня, поляризованных линейно в двух ортогональных направлениях, ориентация которых задается формой локализующего потенциала [1]. При исследовании фотолюминесценции локализованных экситонов в квантовых ямах GaAs/AlGaAs(001) в режиме ближнего поля (optical near-field regime) Гаммон и др. [2] обнаружили обменное расщепление дублета *e*1-*hh*1(1*s*) на две компоненты, поляризованные вдоль осей [110] и [110]. В сверхрешетках GaAs/AlGaAs(001) типа II аналогичное расщепление, связанное с локализацией экситона на отдельном интерфейсе и низкой симметрией $C_{2\nu}$ одиночного интерфейса [3], изучалось методами поляризованной фотолюминесценции [4,5]. Показано, что наблюдение преобразования "оптическая ориентация-оптическое выстраивание" или "выстраивание-ориентация" в магнитном поле В || z, т.е. наблюдение линейной (циркулярной) поляризации фотолюминесценции при циркулярно (линейно) поляризованном возбуждении, позволяет надежно определять величину расщепления и направления поляризации оптически активных подуровней, не разрешая спектрально тонкой структуры. В настоящей работе исследована тонкая структура локализованных экситонов в самоорганизованной системе квантовых точек InAlAs/AlGaAs.

Исследуемые структуры были выращены методом молекулярно-пучковой эпитаксии с твердотельным источником As₄ в установке RIBER 32P на полуизолирующих подложках GaAs, ориентированных в плоскости (100). Массив квантовых точек формировался в

процессе самоорганизованного роста при температуре 485°С осаждением $In_xAl_{1-x}As$ с эффективной толщиной 1.6 nm (x = 0.45) [6]. Рост остальной части структуры проводился при температуре 700°С в условиях обогащения мышьяком. Активная область в образце состоит из трех рядов квантовых точек, разделенных слоями $Al_{0.3}Ga_{0.7}As$ толщиной 5 nm. Она ограничена со стороны подложки и поверхности 50-периодными сверхрешет-ками $Al_{0.45}Ga_{0.55}As$ (2 nm)/GaAs (1 nm), за которыми следуют слои $Al_xGa_{1-x}As$ (x = 0.45-0.6) и $Al_{0.6}Ga_{0.4}As$ толщиной 0.15 и 0.1 μ m, соответственно. Переход от двумерного однородного к трехмерному неоднородному режиму роста InAlAs контролировался по изменению дифракции быстрых электронов на отражение от поверхности растущей пленки.

Образец помещался в криостат с жидким гелием. Гелий откачивался до температуры T = 2 К. Осуществлялось квазирезонансное (Kr⁺ лазер, $\lambda_{ex} = 6764$ Å) фотовозбуждение. Луч лазера направлялся на образец под малым углом к оси роста z, вдоль которой в геометрии "на отражение" регистрировалось рекомбинационное излучение. Магнитное поле, параллельное оси *z*, создавалось сверхпроводящим соленоидом. Поляризация люминесценции анализировалась в геометрии Фарадея. В экспериментах мы применяли модуляционную методику, в которой либо поляризатор фиксирован и модулируется пропускание анализатора, либо фиксировано положение анализатора, а образец возбужлается светом с переменным знаком круговой или линейной поляризации на частоте 26.61 kHz фотоупругого модулятора [5]. В первом случае измерялись степени поляризации излучения

$$P_{c}^{\alpha} = \frac{I_{\sigma_{+}}^{\alpha} - I_{\sigma_{-}}^{\alpha}}{I_{\sigma_{+}}^{\alpha} + I_{\sigma_{-}}^{\alpha}}, \quad P_{l}^{\alpha} = \frac{I_{1\bar{1}0}^{\alpha} - I_{110}^{\alpha}}{I_{1\bar{1}0}^{\alpha} + I_{110}^{\alpha}}, \quad P_{l'}^{\alpha} = \frac{I_{100}^{\alpha} - I_{010}^{\alpha}}{I_{100}^{\alpha} + I_{010}^{\alpha}}, \quad (1)$$

а во втором — эффективные степени поляризации

$$\rho_{\alpha}^{c} = \frac{I_{\alpha}^{\sigma^{+}} - I_{\alpha}^{\sigma^{-}}}{I_{\alpha}^{\sigma^{+}} + I_{\alpha}^{\sigma^{-}}}, \quad \rho_{\alpha}^{l} = \frac{I_{\alpha}^{1\bar{1}0} - I_{\alpha}^{110}}{I_{\alpha}^{1\bar{1}0} + I_{\alpha}^{110}}, \quad \rho_{\alpha}^{l'} = \frac{I_{\alpha}^{100} - I_{\alpha}^{010}}{I_{\alpha}^{100} + I_{\alpha}^{010}}.$$
(2)

Здесь символ I^{α}_{β} обозначает интенсивность рекомбинационного излучения в конфигурации (α, β) поляризатора и



Оптическое выстраивание экситонов вдоль осей $1\overline{10}$ и [110] (*a*) и вдоль осей [100] и [010] (*b*), оптическая ориентация экситонов (*c*) и преобразование оптического выстраивания вдоль осей $[1\overline{10}]$, [110] в ориентацию (*d*). Сплошными линиями показаны результаты расчета по формулам (5), (6), (11) с учетом распределения (12).

анализатора, а индекс α или β принимает одно из шести значений: линейной поляризации вдоль осей [100], [010], [110], [110] или циркулярной поляризации σ_+, σ_- .

При квазирезонансном возбуждении ($\hbar\omega = 1.832 \, {\rm eV}$) в спектре излучения появляются пики, отстоящие от возбуждающей линии на величину энергии оптических фононов GaAs (35 meV) и AlAs (48 meV), а также слабо выраженная структура [7,8]. Приведенные ниже экспериментальные данные получены на фононном пи-ке, отстоящем от лазерной линии на 35 meV. Похожие результаты получаются и на другой фононной линии.

На рисунке приведены зависимости степени поляризации люминесценции от продольного магнитного поля. Выстраивание экситонов в осях $[1\bar{1}0]/[110]$ и [100]/[010]показано на рисунке, *а* и *b* соответственно. При измерении эффективной степени линейной поляризации люминесценции (выстраивание экситонов) возбуждение осуществлялось линейно поляризованным светом, меняющим направление колебаний электрического вектора от параллельного оси $[1\bar{1}0]$ до перпендикулярного ей (или от [100] к [010]) на частоте 26.61 kHz, а в канал люминесценции ставился линейный поляризатор с осью пропускания вдоль $[1\bar{1}0]$ (или [100]).

Измерение степени эффективной круговой поляризации экситонов (ориентация экситонов) производилось при возбуждении циркулярно поляризованным светом, меняющим знак поляризации на той же частоте (26.61 kHz), а в канал люминесценции ставились четвертьволновая фазовая пластинка и линейный поляризатор (анализатор круговой поляризации).

Из рисунка, *а* видно, что оптическое выстраивание экситонов в осях $[1\overline{10}]/[110]$ не разрушается ниже 12.5%. Как показали отдельные эксперименты, это связано с модуляцией интенсивности люминесценции при модуляции поляризации возбуждающего света. В свою очередь, модуляция интенсивности обусловлена разницей коэффициентов поглощения для света, поляризованного вдоль осей $[1\overline{10}]$ и [110] (эффект линейного дихроизма) и не зависит от поля *В*. При измерении линейного дихроизма поглощения возбуждение производилось также, как и в измерениях по выстраиванию экситонов, а в канал люминесценции ставился деполяризатор для устранения влияния поляризующего действия дифракционных решеток и зеркал спектрометра.

Оптическое выстраивание экситонов наблюдается при возбуждении светом, поляризованным как вдоль оси [110], так и вдоль [100] (см. рисунок, *a* и *b*). В продольном магнитном поле линейная поляризация подавляется в том же характерном диапазоне полей, в котором наблюдается рост циркулярной поляризации (см. рисунок, *c*). Отметим, что эффект подавления выстраивания вдоль [110] определяется разностью значений степени линейной поляризации в нулевом и сильном магнитных полях, поскольку на измеряемую степень эффективной линейной поляризации $\rho_{1\bar{1}0}^{l}$ накладывается эффект модуляции интенсивности. При возбуждении вдоль осей [100], [010] линейный дихроизм незначителен.

Как указывалось выше, комбинация анизотропного обменного взаимодействия и эффекта Зеемана в экситоне приводит к взаимосвязи оптической ориентации и выстраивания. Этот эффект продемонстрирован на рисунке, d: в исследуемой структуре с квантовыми точками в продольном магнитном поле ориентация экситонных спинов взаимосвязана с выстраиванием осциллирующих дипольных моментов в системе осей [110], [110]. Следует особо отметить, что при возбуждении циркулярно поляризованным светом в магнитном поле составляющая линейной поляризации в системе осей [100], [010] не возникала, также как не обнаружен и обратный эффект преобразования линейной поляризации в осях [100], [010] в циркулярную.

Исследуемые квантовые точки имеют форму пирамиды (возможно, усеченной), высота которой параллельна оси $z \parallel [001]$, а прямоугольное основание ориентировано вдоль осей [100] и [010] [6,9]. Для анализа оптической ориентации и выстраивания экситонов удобно рассматривать дублет $\mid \pm 1 \rangle$ как пару состояний псевдоспина S = 1/2. Тогда гамильтониан, описывающий расщепление дублета в продольном магнитном поле **В** $\parallel z$, можно записать в виде

$$\mathcal{H} = \frac{\hbar}{2} (\Omega_1 \sigma_1 + \Omega_2 \sigma_2 + \Omega_{\parallel} \sigma_3), \qquad (3)$$

где $\hbar\Omega_{\parallel} = g_{\parallel}\mu_0 B$, g_{\parallel} — продольный *g*-фактор экситона, μ_0 — магнетон Бора, σ_i — матрицы Паули в осях 1, 2, 3 эффективного пространства, в котором вращается псевдоспин, $\hbar\Omega_1$ и $\hbar\Omega_2$ — два линейно независимых параметра обменного расщепления радиационного дублета. Квантовые точки с квадратным основанием характеризуются точечной симметрией $C_{2\nu}$, при которой $\Omega_1 = 0$, $\Omega_2 \neq 0$ и в отсутствие магнитного поля компоненты дублета поляризованы по осям $x \parallel [1\overline{1}0]$ и $y \parallel [110]$. В общем случае прямоугольного основания локальная симметрия понижается до C_2 и величина Ω_1 отлична от нуля. Ясно, что знаки этой величины противоположны для квантовых точек с основаниями, вытянутыми вдоль [100] и вдоль [010]. Заметим, что при $\Omega_2 = \Omega_{\parallel} = 0$, $\Omega_1 \neq 0$ компоненты дублета были бы поляризованы по осям x' || [100], y' || [010], развернутым на 45° относительно осей х, у. Если пренебречь анизотропией генерации и рекомбинации экситонов, то средние значения проекций псевдоспина S_i (j = 1, 2, 3) связаны со степенями поляризации излучаемого света простыми соотношениями

$$P_{l'} = 2S_1, \quad P_l = 2S_2, \quad P_c = 2S_3.$$
 (4)

Аналогичные соотношения связывают поляризацию падающего света $P_{l'}^0$, P_l^0 , P_c^0 и направление псевдоспина **S**⁰ в момент генерации экситона, если в процессе возбуждения не происходит частичной потери поляризации. Согласно (3) псевдоспин прецессирует вокруг вектора $\Omega = (\Omega_1, \Omega_2, \Omega_{\parallel})$ с частотой $|\Omega|$. Если эта частота существенно превышает обратное время жизни экситона τ^{-1} и время спиновой релаксации $\tau_s \gg \tau$, для нахождения среднего вектора псевдоспина **S** достаточно спроектировать вектор **S**⁰ на направление **Ω**, т. е. **S** = $\Omega(\Omega S^0)/|\Omega|^2$. В результате получаем связь между поляризацией фотолюминесценции и возбуждающего света

$$P_i = \Lambda_{ij} P_i^0 (i, j = l', l, c), \tag{5}$$

$$||\Lambda_{ij}|| = \frac{1}{\Omega_1^2 + \Omega_2^2 + \Omega_{\parallel}^2} \begin{bmatrix} \Omega_1^2 & \Omega_1 \Omega_2 & \Omega_1 \Omega_{\parallel} \\ \Omega_1 \Omega_2 & \Omega_2^2 & \Omega_2 \Omega_{\parallel} \\ \Omega_1 \Omega_{\parallel} & \Omega_2 \Omega_{\parallel} & \Omega_{\parallel}^2 \end{bmatrix}.$$
 (6)

Заметим, что в пренебрежении эффектами антипересечения уровней и дихроизма поглощения поляризация P_i^{α} совпадает с величинами ρ_{α}^i , введенными в (2).

Для учета анизотропии генерации и рекомбинации в осях $[1\overline{1}0]$, [110] введем концентрацию нуль-мерных экситонов N_0 и вектор **N**, проекции которого связаны соотношениями $N_l = 2N_0S_l$ (l = 1, 2, 3) со средними значениями проекций псевдоспина. В стационарных условиях возбуждения уравнения кинетики для величин N_0 и **N** можно записать в виде

$$\frac{\mathbf{N}}{\tau} + \frac{N_0}{T} \mathbf{o}_2 + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{N} = \dot{\mathbf{N}}, \frac{N}{\tau} + \frac{N_2}{T} = \dot{N}_0, \qquad (7)$$

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\tau_{1\bar{1}0}} + \frac{1}{\tau_{110}} \right), \quad \frac{1}{T} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\tau_{1\bar{1}0}} - \frac{1}{\tau_{110}} \right), \quad (8)$$

 $\tau_{1\bar{1}0}$, τ_{110} — время жизни экситона в состояниях $|1\bar{1}0\rangle$, $|110\rangle$, \mathbf{o}_2 — единичный вектор в направлении оси 2. Связь между скоростями генерации \dot{N}_0 , $\dot{\mathbf{N}}$ и поляризацией падающего света, а также между N_0 , \mathbf{N} и характеристиками вторичного излучения имеет вид

$$\dot{N}_0 = AI_0(1 + aP_l^0), \quad \dot{N}_j = AI_0(\zeta_j P_j^0 + b\delta_{j2}),$$
 (9)

$$I = B(N_0 + cN_2), \quad IP_j = B(N_j + cN_0\delta_{j2}).$$
(10)

Здесь компоненты I_0, I — интенсивности первичного и вторичного излучения, компоненты P₁, P₂, P₃ отождествляются с $P_{l'}, P_l, P_c, \delta_{jj'}$ — символ Кронекера, коэффициенты $\zeta_j \leqslant 1$ учитывают потери поляризации в процессе нерезонансного или квазирезонансного возбуждения, параметр а характеризует относительное различие скоростей генерации полного числа экситонов при возбуждении светом, поляризованном вдоль осей $[1\bar{1}0]$ и [110], параметр b описывает селективность генерации состояний $|1\bar{1}0\rangle$, $|110\rangle$ при неполяризованном или циркулярно поляризованном возбуждении, анизотропия излучательной рекомбинации описывается параметром с. Предполагается, что значения а, b, малы по сравнению с единицей. Анализ решения уравнений (7) показывает, что удовлетворительное описание экспериментальных данных достигается при $|b - d| \ll |c|$, где $d \equiv T/ au = (au_{110} - au_{1ar{1}0})/(au_{110} + au_{1ar{1}0})$. Тогда в первом порядке по малым параметрам $|\Lambda_{ij}\zeta_j|, |a|, |b| \ll 1$ получаем

$$P_j^{\alpha} = \zeta_j \left(P_j^{\alpha} \right)_{a=b=0} + c\delta_{j2}, \quad \rho_{\alpha}^j = \left(P_j^{\alpha} \right)_{a=b=0} + a\delta_{j2}, \quad (11)$$

где $(P_j^{\alpha})_{a=b=0}$ — поляризация, рассчитанная в пренебрежении анизотропией и при $\zeta_j = 1$. В рамках

двухуровневой модели интенсивность *I* от магнитного поля не зависит.

В эксперименте анализируется свет, излучаемый большим числом квантовых точек, и матрицу $\Lambda_{\alpha,\beta}$ нужно усреднить по распределению значений Ω_1 и Ω_2 , вклад в который вносят флуктуации формы квантовых точек и локальные деформации. Кажущееся противоречие экспериментальных результатов: 1) оптическое выстраивание экситонов при любом направлении линейной поляризации возбуждающего света и 2) конверсия "ориентациявыстраивание" в продольном поле, свидетельствующая о неэквивалентности осей [110] и [110], — можно удовлетворительно объяснить, предполагая, что положительные и отрицательные значения Ω_1 равновероятны, т.е. $\langle \Omega_1 \rangle = 0$, а среднее значение $\langle \Omega_2 \rangle$ отлично от нуля. При расчете поляризации излучения мы предполагали гауссово распределение параметров обменного расщепления:

$$P(B_1, B_2) = \frac{1}{2\pi b_1 b_2} \exp\left(-\frac{B_1^2}{b_1^2}\right) \exp\left[-\frac{(B_2 - \langle B_2 \rangle)^2}{b_2^2}\right], \quad (12)$$

где $B_1 = \hbar \Omega_1 / (\mu_B g_{\parallel}), B_2 = \hbar \Omega_2 / (\mu_B g_{\parallel})$ и учтено, что среднее значение Ω_1 равно нулю.

Под параметрами а и с, характеризующими эффект линейного дихроизма для поглощения и излучения, соответственно, следует понимать их значения, усредненные по ансамблю квантовых точек. На рисунке сплошными линиями приведены результаты теоретического расчета, которые получаются усреднением выражений (11) с помощью функции распределения (12) при значениях $\langle B_2 \rangle = 1.2 \,\mathrm{kG}, \ b_2 = b_1 = 1.8 \,\mathrm{kG}, \ P_c^0 = 63\%,$ $P_{l}^{0} = P_{l'}^{0} = 33\%$. Отличие от единицы значений P_{i}^{0} связано с потерями поляризации при квазирезонансном возбуждении экситонов. Степень линейного дихроизма поглощения а относительно осей (110) составляет 12.5%. Имеется также указание на наличие линейного дихроизма в осях (100) (см. рисунок, *b*). Однако этот эффект мал и может быть связан с непараллельностью оси [100] и плоскости поляризации возбуждающего света. Поэтому при обработке данных на рисунке, b теоретическая кривая смещалась на величину 2.5%. Параметр анизотропии рекомбинации измерялся по линейной поляризации излучения в осях $1\overline{10}/110$ при неполяризованном возбуждении и оказался равным c = 6%.

Таким образом, в отличие от структур GaAs/AlGaAs с квантовыми ямами [2] и сверхрешеток GaAs/AlGa типа II [5], положение главных осей анизотропного обменного расщепления для экситонов в квантовых точках InAlAs/AlGaAs не фиксировано вдоль направлений [110] и [110] и характеризуется двумя линейно независимыми параметрами Ω_1 и Ω_2 . При отсутствии преимущественной ориентации прямоугольных оснований в плоскости (001) среднее значение $\langle \Omega_1 \rangle = 0$, а среднее от квадрата Ω_1 отлично от нуля. Работа Е.Л.И. частично поддержана фондом Volkswagen и грантом РФФИ 95-02-06038; работа Ю.Г.К. грантом РФФИ 95-02-04102, работа Н.Н.Л., В.М.У., А.Е.Ж. и А.Ф.Ц. — грантами РФФИ 96-02-17824, INTZAS-RFPR 95-618 и фондом Volkswagen.

Список литературы

- S.V. Goupalov, E.L. Icchenko, A.V. Kavokin. Proc. Int Symposium "Nanostructures: Physics and Technology". St.Petersburg (1996). P. 322.
- [2] D. Gammon, E.S. Snow, B.V. Shanabrook, D.C. Katzer, D. Park. Phys. Rev. Lett. 76, 3005 (1996).
- [3] И.Л. Алейнер, Е.Л. Ивченко. Письма в ЖЭТФ 55, 662 (1992); Е.L. Ivchenko, А.Yu. Kaminski, U. Rössler. Phys. Rev. B 54, 5852 (1996).
- [4] E.L. Ivchenko, V.P. Kochereshko, A.Yu. Naumov, I.N. Uraltsev, P. Lavallard. Superlatt. Microstruct. 10, 497 (1991).
- [5] R.I. Dzhioev, H.M. Gibbs, E.L. Ivchenko, G. Khitrova, V.L. Korenev, M.N. Tkachuk, B.P. Zakharchenya. Phys. Rev., B56, 13 405 (1997).
- [6] А.Ф. Цацульников, А.Ю. Егоров, А.Е. Жуков, А.Р. Ковш, В.М. Устинов, Н.Н. Леденцов, М.В. Максимов, А.В. Сахаров, А.А. Суворов, П.С. Копьев, Ж.И. Алферов, Д. Бимберг. ФТП **31**, *1*, 109 (1997).
- [7] N.N. Ledentsov, M. Grundmann, N. Kirstaedter, J. Christen, R. Heitz, J. Böbrer, J. Heinrichsdorff, D. Bimberg, S.S. Ruvimov, P. Werner, U. Richter, U. Gösele, J. Heydenreich, V.M. Ustinov, A.Yu. Egorov, M.V. Maximov, P.S. Kop'ev, Zh.I. Alferov. Proc. 22nd Int. Conf. Phys. Semicond. Vancouver, Canada (1994). P. 1855; R. Heitz, M. Grundmann, N.N. Ledentsov, L.Eckey, M. Veit, D. Bimberg, V.M. Ustinov, A.Yu. Egorov, A.E. Zhukov, P.S. Kop'ev, Zh.I. Alferov. Appl. Phys. Lett. **68**, 361 (1996).
- [8] S. Raymond, S. Fafard, S. Charbonneau, R. Leon, D. Leonard, P.M. Petroff, J.L. Merz. Phys. Rev. B 52, 17 238 (1995).
- [9] M. Grundmann, O. Stier, D. Bimberg. Phys. Rev. B 51, 11969 (1995).